酸化物ガラス及びその融体の酸塩基と酸化還元

―ガラスのスペクトロスコピーと融体の熱力学的研究―

Acid-Base and Redox Properties of Oxide Glasses and Their Melts —Spectroscopic Investigation for Glasses and Thermodynamics of the Melts—

前川 尚¹ Takashi MAEKAWA

The acid –base and redox characteristics of oxide glass and their melts are reviewed on the basis of the author's experimental results concerning the spectroscopic investigations on the glasses and electrochemical studies of their melts. The results of X-ray fluorescence chemical shifts, radiation induced colorization and solid state MAS NMR for the glasses are discussed in terms of the basicity of the glasses. The importance of the examination of the redox properties of the multivalent ions on the refining process of the glass forming are also shown

Key-words : Glasses, Acid and base, Redox, X-ray energy, Pulse Radiolysis, NMR, Voltammetry

1. 研究の背景

酸化物融体においては、網目形成酸化物である SiO₂, B₂O₃等による Si-O-Si, B-O-B 結合が Na₂O 等の網目修飾酸化物によって切断されるという反応が起こっており,その構造は構成成分の種類, 濃度によって網目が 3 次元的に発達した粘性の高い融体から、電解質溶液と考えてよいイオン性融体 まで様々である。物質の 3 態のひとつであり、熱力学的に定義できる状態である融体に関しては、熱 力学的平衡量(活量,混合自由エネルギーなど)や輸送量(電気伝導度,粘性係数,拡散係数など)と構造との関係が議論されてきたが、これらからは融体のミクロな構造や化学結合に関する詳細な議 論はできない。幸い、融体の多くは急冷してガラスを形成できるので、ガラスの分光学的測定によって、両者を結びつけることが可能になる。ガラス融体は高温でのみ実現できる非水系液体である。水 溶液の場合には水素イオン濃度 [H⁺] が溶質である金属イオンや陰イオンの形など、どんな溶液にも 共通の働きをする。一方、酸化物融体の場合、O²⁻イオンが共通の重要な成分となるが、水溶液のよう に [H⁺]・[OH⁻] = 10⁻¹⁴という小さな解離をするような溶媒はない。ガラス融体の様々な現象を説明 するためには水溶液における pH のような普遍的な量を見出していく必要がある。「塩基度」なる概念

 松山市文京町3 愛媛大学 大学院理工学研究科 物質生命工学専攻 Department of Materials and Biochemistry Graduate School of Science and Technology, Ehime University

原稿受理 平成 20 年 10 月 27 日

Annual Journal of Eng., Ehime Univ., VIII, Mar., 2009 がそのひとつであり、融体やガラスの物性を取り扱う場合に用いられてきた。Table 1 に筆者がこの種の研究を始めるに際して解決しなければならないとした問題点を網羅した。

 Table 1
 The Issue to be resolved in the fields of glass chemistry

- Ideas at beginning of my research-

網目形成酸化物と修飾酸化物の網目切断反応

 $Si-O-Si + A_2O = 2 Si-O^-A^+$ (A : アルカリ金属)

- 1. Discrete なアニオンか統計的な網目の切断か?
- 2. SiO4多面体内の Si-O 結合は切断によってその極性や強度は変化するか?
- 3. 配位数変化(例えばホウ素の3→4)はどんな条件の下で起こるか?
- 4. アルカリ金属イオンやアルカリ土類金属イオンはどんな状況下にあるか?
- 5. 網目形成能力や網目修飾能力に序列があるか?
- 6. 網目切断反応を酸一塩基反応で定量化できるか?
- 7. 酸度や塩基度を支配する因子はなにか?
- 8. 構造単位(いわゆる Qn)と実際の構造の違いをどう理解するか?
- 9. ハロゲン化物イオンや硫化物イオンは酸化物イオンと置き換わることができるか?

10. ガラスや融体に微量に溶けた多価金属イオンの酸化還元を支配するものは何か?

2. 本論

ここでは、筆者が携わってきた成果の一部を実験手法ごとにかいつまんで紹介する。実験手法はガ ラスのスペクトロスコピーと融体の熱力学が中心となる。おもな手法を以下に示す。

- 1. ガラス融体の熱力学――酸化・還元と酸塩基
- 2. 蛍光 X線のケミカルシフトを利用したケイ酸塩ガラスの状態分析--SiKa, SiKaなど
- 3. 放射線照射によってガラスに誘起される欠陥の構造とガラス構造の関係――着色,パルスラジオリ シスなど
- 4. 固体 MAS-NMR を用いたケイ酸塩,ホウ酸塩ガラスの局所構造の決定――Qn構造単位の分布と ガラスの塩基度
- 5. 清澄作用のメカニズムと新しい清澄剤の開発――ガラス形成に際する泡の除去

2.1 Na₂O-B₂O₃ 融体への Ag₂O の溶解度—— Na₂O と Ag₂O の塩基度の違い^[1]

酸化銀(Ag₂O)は空気中では約400℃の温度で分解してしまう。しかしながらガラス融体中では活 量の低下で高温でも安定に存在できる。溶解反応は次式によって記述できる。

 $2 \operatorname{Ag} + (1/2) \operatorname{O}_2 = \operatorname{Ag}_2 \operatorname{O} (\text{in glass})$

 $K = a(Ag_2O) / a(Ag) \cdot p(O_2)^{1/2}$

ここで、a(Ag₂O),a(Ag),p(O₂)は Ag₂O,Ag の活量、雰囲気の酸素分圧である。固体の Ag の活 量 a(Ag) は 1 とおくことができるので、 a(Ag₂O) = K · p(O₂)^{1/2}

となる。酸化銀の活量は平衡酸素分圧の平方根に比例 する。いま,酸化銀の標準状態を1気圧の酸素圧と平 衡にあるときとすると酸化銀の活量は単に酸素分圧の 平方根で表現できる。いま, Fig. 1 にあるような装置 (簡略化している,酸化銀の過剰の融体から出発すれ ば過剰の銀が析出する,一方溶解量が少ない融体から 出発するとるつぼの銀がとけて平衡になる)を用い, Na2O を含む3元系で平衡実験を行い融体の銀の濃度 を化学分析で求めた。このうち,酸素分圧1気圧の点 を[Na₂O]/[B₂O₃]の比に対してプロットすると Fig.2 のようになる。溶解度はNa2Oの濃度増加で低下した。 一般に網目切断反応では修飾酸化物は塩基性酸化物, 網目形成酸化物は酸性酸化物に分類されるが、酸性酸 化物である B₂O₃がまず Na₂O と反応し,酸塩基中和反 応が完結する。したがって,融体の塩基度は上昇し, 塩基度の低い Ag2O がさらに反応することは困難にな り析出分解してしまうことになる。同じ塩基性酸化酸 物である両者であるが Na₂O の方が塩基度が高いこと になる。酸塩基の概念及び相対的な塩基度の違いがガ ラス形成反応に大きな指針を与えることがわかる。切 断能力に序列があることが分かった。

2.2 ガラスの蛍光 X 線のケミカルシフトと 光学的塩基度^{[2],[3]}

蛍光 X 線のエネルギーはそれが発射する元素の周り の化学的環境の違いで変化する。また,価電子帯のス ペクトルに微細構造が現れるため,物質の化学結合状 態の推定(状態分析)に用いることができる。元素の 内核に関係する K_{α} 線 ($2p \rightarrow 1s$)線のエネルギーは有



Fig. 1 Apparatus for the determination of Solubility of Ag₂O in glass melts



Fig. 2 Solubility of Ag₂O in Na₂O-B₂O₃ Melts: Oxygen Pressure = 1 atm

効核電荷と関係し核電荷が正ほどエネルギーは大きくなる。例えば硫黄の場合硫化物(S²⁻) → 単体 硫黄 (S⁰) → 亜硫酸イオン (SO₃²⁻) → 硫酸イオン (SO₄²⁻) の順にエネルギーは大きくなる。また, 硫化物内でもイオン性の強いアルカリ土類金属硫化物よりも硫化鉛のほうがエネルギーが大きい。ガ ラスを構成する主元素であるケイ素やリンの K_{α} や K_{β} 線のエネルギーシフトやそのプロフィルさらに ガラスに微量溶解したいくつかの金属元素についての X 線エネルギーを測定し、ガラス組成との関係 を系統的に調べ、塩基度 (特に、光学的塩基度) との対応を試みた。

2.2.1 光学的塩基度とは

Duffy と Ingram によって提案された光学的塩基度は、ガラス中に少量溶かした Tl⁺, Pb²⁺, Bi³⁺ イオンの紫外線吸収スペクトルのエネルギー変化から導かれるもので、ガラスの組成によって種々エ ネルギー状態の異なる酸化物イオンの電子対供与能力(ルイスの酸塩基の尺度)の違いを分光学的に 検出するものである。SiO₂や B₂O₃が多いガラスでは酸化物イオンは Si—O—Si や B—O—B 結合を 形成しているので Pb²⁺イオンなどへ電子対供与能力は小さく,一方 Na⁺や Ca²⁺などが多いガラスで は B—O⁻や O²⁻などが形成されるため,より電子対供与能力は強くなる。このような電子対の流れ込 みにより溶質イオンの 6s, 6p 軌道が不安定になり,6s → 6p 遷移に相当する紫外線スペクトルのエ ネルギーの変化が起こる(理論的に 6s 軌道の不安定化が 6p 軌道の不安定化より大きいとされる)。結 論だけいうと,ガラスの塩基度は大きくなる程,長波長にシフトすることが理論的に確かめられてい る。光学的塩基度の最大の利点は理論的光学的塩基度が計算できることである。理論的光学的塩基度 (A_{th}) は構成カチオン (A, B・・・)の原子価 (Z_A, Z_B・・・) とその酸化物イオンに対する相対 比 (r_A, r_B・・・) ならびに塩基度調整パラメーター (γ_{A} , γ_{B} ・・・) で表現される。 A_{th} = 1 - (Z_A · r_A/2)(1 - 1/ γ_{A}) - (Z_B · r_B/2)(1 - 1/ γ_{B}) - ・・・ 塩基度調整パラメーターはポーリングの電気陰性度(χ_{A} , χ_{B} ・・・) と以下の式で結ばれる。

 $\chi_{\rm A} = 1.36 (\chi_{\rm A} - 0.26)$

この式を用いると任意の組成のガラスの光学的塩基度が計算で求めることができる。

2.2.2 蛍光 X線のケミカルシフトと光学的塩基度の関係

蛍光 X 線分析を行う場合 2 つの道がある。一つ目は網目を構成する主要元素 Si, Al, P などについ て測定する方法,他方は光学的塩基度と同様に指示薬的に少量の成分を添加し,その元素のケミカル シフトを測定する。後者では X 線強度は弱くなるが,異なる系の相対的な比較をする場合有効である。 微小なケミカルシフトを測定するためには,汎用型の装置では難しい。筆者らは 2 結晶型の高分解能 蛍光 X 線装置を用い,適切なデータ処理を行って測定した。X線から出た一次X線は試料に当り二次







-0.10 -0.05 Si Kα Chemical shift / eV

0

Fig. 4 Relation between Si K_{α} and Si K_{β} energy shifts for the silicate. The reference material is α -quartz. 1. α -quartz, 2. α -cristbalite, 3. Silica glass, 4. α -CaSiO₃, 5. β -CaSiO₃, 6. β -CaSiO₄, 7. γ -CaSiO₄, 8.Na₂Si₂O₅, 9.Na₂Si₂O₅(glass), 10.Na₂SiO₃, 11.Na₂SiO₃(glass), 12.Na₄SiO₄, 13.K₂Si₂O₅(glass), 14. Mg₂SiO₄, 15.ZrSiO₄, 16.Mn₂SiO₄, 17.Al₂Si₃O₉, 18. Mg₂Si₃O₈ • 5H₂O, 19.Kaolinite

を2度行うことによって分解能を高めるものである。 この装置を用いることで、当時報告されていなかっ た,多くのガラス系の X 線ケミカルシフトを報告す ることができた。しかし、強度が弱いために例えば Si K。線のエネルギーシフトを正確に見積もるため にはひとつの試料に丸一日かかることも珍しくなか った。**Fig.3**は2元系ケイ酸塩ガラスのSiK_a線のエ ネルギーシフトと組成の関係である。Si K。線のエネ ルギーはアルカリ酸化物の添加で負にシフトする。 硫黄の系でも述べたが,一般に K_a線のエネルギーは Si に限らずこれを発射する原子の部分電荷に関係す ることが理論的にも示されている。ただし、実験的 には硫黄と比較して,軽元素であるゆえに正確な測 定は難しかった。ケイ酸塩の場合には Si の隣接原子 はすべて酸素であるので,第2隣接原子が問題となる。 アルカリ酸化物の添加は Si-O-M+結合を形成させ るが, 第2隣接にSiよりも電気的に陽性な原子が位 置するとSiからOへの電子の流れが相対的に減少し



Fig. 5 Al K_α chemical shift 2 % doped in Na₂O-B₂O₃, Na₂O-SiO₂, Na₂O-GeO₂ and Na₂O-P₂O₅ glass. (Reference:Al₂O₃)

Si 上の正の部分電荷が純 SiO₂に比べて減少し、それに対応して K_{α} 線のエネルギーが低下することに なる。一方 Si—O 結合の価電子帯の情報を与える Si K_{β} 線のプロファイル変化も調べた。ここではス ペクトルの重心のシフトを K_{β} ケミカルシフトとして表し、様々な化合物の K_{α} と K_{β} のケミカルシフ トの関係を見た。(Fig. 4) ケイ酸塩内では試料の違いによらずほぼ直線で近似できた。Si—O 結合強 度の低下 (K_{β} の正のシフト) と Si—O 結合の極性 (K_{α} の負のシフト)が実験的に関係づけられた。

筆者は,SiK』のほかに,P,Al, Fe,K などの X 線エネルギーを多くのガラスについて測定した。 当時、塩基度との存在状態に関する論文が多く発表されていた。アルミナを少量添加したガラスにつ いて AlK。のケミカルシフトを測定した結果を Fig. 5 に示す。Al を指示薬としたようなものである。 各2元系についてアルカリの量が増すに従い、ケミカルシフトは負になるのに対し、リン酸系では基 準物質のα—アルミナよりもむしろ正にシフトした。AlK。ケミカルシフトと Al の配位数との関係は すでに知られていたが、リン酸塩ガラスでは6配位と結論でき、他のガラスでは4配位であるが、塩 基性になるほどケミカルシフトは負になることが確認された。また、アルカリイオンであるカリウム イオンがガラスの違いによりそのエネルギーが変化することも見出し、アルカリイオンに対する適当 な分光手段がなかった当時、その結果は大いに評価された。鉄の製造に由来して多くの鉱鋅(スラグ) が出てくる。スラグの中に硫黄が一定量存在する。硫酸塩の形で存在するときは問題が少ないが、硫 化物で存在するときは、例えば道路の舗装に利用するとき、降雨によって溶け出しいわゆる黄水を生 み出すとされていた。 蛍光 X 線のケミカルシフトから硫酸塩と硫化物の分別定量も可能になった。 高 炉由来のスラグには硫化物が多く、転炉由来のものは硫酸塩が多いということも分かった。爾来、筆 者は X 線のエネルギーシフトを塩基度に結び付けて多くのガラス形について言及してきた。しかしな がら、蛍光 X 線のエネルギーシフトからは、ガラスの微構造に関する議論には限界があり、NMR に よる更なる探索が望まれた。

2.3 放射線照射による着色現象^{[4]-[6]}

アルカリハライドのような無機塩のX線回折実験を行った後の試料の多くは着色している。その色 彩は物質によって様々である。この着色はX線によって結晶内生ずる格子欠陥によるもので、固体物 理学の課題として古くから研究されてきた。アルカリハライドの場合は陽イオンに捕獲された電子中 心(F中心とも呼ばれている)と複数のハライドイオンクラスター例えばCl₄-正孔中心(Cl₂-中心や Vk中心とも呼ばれる)に起因する。酸化物ガラスにおいても同様に、X線やy線などの高エネルギー 線を照射すると着色する。一般に、欠陥の構造はガラス本来の構造に依存することより、着色現象(吸 収スペクトル)の詳細な解析より,照射前のガラスの状態分析が可能になる。Fig. 6 は2元系ナト リウムホウ酸塩ガラスにX線を照射した後の吸収スペクトルである。試料は先の蛍光X線装置の試料 室にいれクロム管球(50kV, 30mA)を照射源とした。照射時間は吸収スペクトルの強度が飽和に達 した1時間に固定した。なお、提唱されている線量測定用ガラスも作成し吸収線量を求めた結果約106 Rad であった。着色の原因になる可視部(2 eV)付近の吸収が酸化ナトリウムの濃度の増加とともに 急激に大きくなっている。これら吸収スペクトルをいくつかのガウス関数で分解を試み, 2eV 付近の 吸収強度を酸化ナトリウムの濃度でプロットしたものが Fig. 7 である。2 元系カリウムホウ酸塩ガラ スの場合、吸収スペクトルは高波長側ヘシフトしているが、強度の組成依存性はナトリウム系と同じ であり、図に同時にプロットした。アルカリ酸化物の濃度の増加に対して可視部のスペクトル強度が 急激に増加する傾向は、ホウ酸塩ガラスに対して従来言われている"ホウ酸異常"の現象と非常によ く対応している。



Fig. 6 Radiation induced optical spectra of Na₂O-B₂O₃ glasses. a: 33 mol %, b: 30 %,c: 25 %, d: 20 %, e: 15 %, f; 10 % Na₂O



Fig. 7 Intensity of alkali associated electron Center by X-ray irradiation

アルカリホウ酸塩の放射線照射による欠陥の構造に対しては Fig. 8 のような構造が提唱されている。 アルカリホウ酸塩では B₂O₃の3配位ホウ素がアルカリ酸化物の添加によって4配位ホウ素に変換する ほか,3配位のままで非架橋酸素も形成される。アルカリ酸化物の濃度が30 mol%まではほとんど定 量的に4配位ホウ素が形成されるが,非架橋酸素もほんの一部形成される。Fig. 8 の反応式の左辺が 相当する。放射線の照射によって欠陥が生じ着色するが、このうちアルカリハライドに見られる F 中 心と類似のものが Fig. 8 の(a) で示されるものである。ナトリウム系では 2.10 eV カリウム系では 1.98 eV にピークをもつ。アルカリ量が 20%を越すと急激にピーク強度が増していることは、この組 成当たりから微量ではあるが非架橋酸素が出現することによるものと判断される。なお、他の欠陥中 心については原著を参照されたい



Fig. 8 The structure of defect centers in sodium borate glasses. (a) : alkali associated electron center, (b) : hole center associated with the non-bridging oxygen ion, (c) : Hole center associated with the tetrahedral coordinated boron atoms.

異種アニオンである塩化物イオンを酸化物ガラスに導入 した場合の典型的な例はフォトクロミックガラスである。 塩化物イオンが酸化物イオンと置き換わるか否かを調べ ることは溶媒としてのガラスの性質に対する異種アニオ ン効果としても興味ある課題である。KCl を加えた K₂O-B₂O₃系ガラスに X 線を照射すると, 母ガラスによ る吸収のほかに約3.7 eV付近に強い吸収が現れる。これ は、Cl2⁻中心によるものである。吸収強度は KCl の添加 量に比例して増大する。Fig.9はKClの添加量を1%に 固定したときの吸収強度と K2O 量の関係である。強度は K2Oの増加とともに減少するが20mol%を境に強度が大 きく低下している。これは Fig.7 でみたアルカリイオン が関連する中心の強度増加と対応する。X 線回折による と KCl による結晶パターンは見られないことより, KCl はガラス中に溶解していることは確認されている。K2O が20%以下の組成では,前に述べたように非架橋酸素は 形成されず,溶けた KCl は結晶相の析出までは起こらな



Fig. 9 The composition dependence of the 3.7 eV peak (Cl₂⁻ center) in K₂O-B₂O₃-KCl glasses with 1 mol % KCl

いにせよ、クラスター状で存在し、したがって X 線照射によって Cl₂⁻中心の形成が容易であること、 一方非架橋酸素が形成されると酸素イオンと塩化物イオンが混合し、Cl₂⁻中心の形成が阻害されると 考えられる。なお、塩化物のほかに KF、KBr、KI を導入したガラスについても測定したが同じよう な吸収が見られそのエネルギーはそれぞれ 3.90, 3.50, 3.20 eV となりハライドイオンのイオン半径が 大きくなるほど吸収エネルギーが低くなっているのはアルカリハライド系と同じである。

X 線照射によって形成される欠陥は不安定であり、長時間で消失し無色になる。温度依存性もあり 加熱すると消失速度は速まる(熱ブリーチングという)。X線照射によって観測される着色は比較的安 定な欠陥によるもので、照射直後には不安定な欠陥も生成されている可能性がある。照射後ナノ秒や マイクロ秒の領域での吸収スペクトルを測定できればその時間変化と組み合わせて,安定性や生成メカ ニズムを知る手がかりを得ることが可能となる。高エネルギー電子線を照射しても放射線と同様な欠 陥が生成するので、パルスラジオリシスの実験を行った。Fig.10にその装置の概略を示す。



Fig. 10 Schematic diagram of the pulse radiolysis system

Xe lamp 2. slit 3. chopper 4. lamp 5. photodiode 6. LINAC (45 MeV) 7. sample
 Concrete wall 9. monochrometer 11. Photomultiplier 12. Linac control panell

13. Delay circuit 14. CRO 15. Digital memory 16. PC or X-Y recorder

照射源は北海道大学に設置されている 45 MeV 電子線直 線加速器(LINAC)からの電子線である。キセノンラン プからの連続光をモノクロメーターで分光し,吸光度の 変化をデジタルメモリーに蓄積し減衰挙動を解析するも のである。減衰挙動の1例を Fig. 11 に示す。電子線照射 によってガラスは瞬時に着色し、時間とともに退色して いく様子が分かる。波長によって減色過程が異なること は、2 種以上のの欠陥があり、その安定性が異なること を意味している。各波長について測定し、同じ時間での 吸光度を読み取ることで、照射後一定時間の吸収スペク





トルを得ることができる。Fig. 12 はリチウム,ナトリウム,カリウムケイ酸塩ガラスの照射後の吸収 スペクトルである。3Na₂O・7SiO₂ガラスの照射後5µs後のスペクトルは77KでのX線照射後のス ペクトルの形状と同じである。いずれのガラスにおいても照射後退色していくほか,ピーク位置は高 エネルギー側へシフトしている。1s後ではX-線照射後のスペクトルの形状に落ち着く。照射直後に



Fig. 12 Pulse irradiated absorption spectra of lithium-, sodium-, and potassium silicate glasses. $-\Phi - : 5\mu s$, -O - : 100 ms, -- : 1s after irradiation

おいては、安定性の低い欠陥が存在することも示している。このように、欠陥の生成・減衰過程を追跡 することでもガラス構造を知る手がかりができた。

2.4 固体 MAS NMR による構造単位の見積もりと塩基度^{[7]-[10]}

ここまで蛍光 X 線のケミカルシフトや,ガラスの 放射線照射による着色挙動とガラスの酸塩基の関係 を見てきたが、固体 MAS-NMR のガラス系への適用 により、より定量的になった。Fig. 13 は2元系アル カリケイ酸塩ガラスの Qnの割合の組成依存性である。 アルカリケイ酸塩ではアルカリ酸化物の添加によっ て SiO₂の Si-O-Si 結合が切断され Si-O⁻結合が 形成されることはすでに見た。酸素原子から見ると 前者は架橋酸素、後者は非架橋酸素である。通常 Si は酸素4配位である。SiO₂ はすべての酸素が架橋酸 素となる。別の言葉で言えば SiO₂はすべてのケイ素 が Q₄ である。アルカリ酸化物が導入されると組成に よって Q₃, Q₂, Q₁, Q₀の Si が生じ,NMR ではその ケミカルシフトにより、それぞれの位置にピークが 生じる。波形分離を行うことにより Qnの割合を算出



Fig.13 Experimentally determined Qn distributions in Li (\triangle) , Na (\Box) and K(\bigcirc) silicate glasses as a function of mol% of Alkali oxide.

することができる。アルカリ酸化物の添加で $Q_4 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_1$ に変化している様子が見て取れる。これは多塩基酸(SiO₂)と塩基(アルカリ酸化物)の中和反応と捕らえることが可能である。Fig.13 の Q_2 の分布は Li₂O < Na₂O < K₂O の順に高くなり。この順に中和反応が進行することが分かる。別の 言葉で言えば、アルカリ酸化物の塩基度は Li₂O < Na₂O < K₂O の順に高くなるといえる。蛍光 X 線の

ケミカルシフトでは見られなかったアルカリ金属イオンの違 いが NMR では明確になった。なお

この反応を

 $2 \mathbf{Q}_2 = \mathbf{Q}_3 + \mathbf{Q}_1$

 $K_2 = [Q_3] [Q_1] / [Q_2]^2$

とし、K₂を求めると 0.30(Li₂O)、0.06(Na₂O)、0.01(K₂O)と なった。なお、図には示さないが、Na₂O-P₂O₅ガラスで、同 じように P の NMR より Q_n分布を測定したところ 50 mol % Na₂O ではすべての P が Q₂であった。つまり、P₂O₅は SiO₂ よりも強い酸であり Na₂O と完全に反応するという結果を得 た。SiO₂は通常 SiO₄ 四面体でガラス骨格を存在するが,SiO₂ よりも強い酸の下ではどうなるか興味がある。Fig. 14 はその 一部を示す。X の減少、つまり P₂O₅の増加に伴い新たにー 210ppm 付近にピークが現れた。6 配位 SiO₂であるスティシ ョバイトはこの付近にピークを持つことより、ガラス中でも 6 配位 Si が形成されていることがわかる。SiO₂ならびに P₂O₅ の酸性度に違いがあり、Na₂O 等に対して酸として振舞って いる SiO₂ではあるが、強酸 P₂O₅の下では塩基として振舞っ てしまうということになる。酸にも強度の序列があることに なる。

Fig. 15 は Na₂O-SiO₂-P₂O₅ ガラスでの 6 配位の Si の割 合をすでに記したガラスの光学的塩基度に対してプロット したものである。SiO₂の光学的塩基度は 0.48 と計算され る。SiO₂よりも塩基度の高いガラス中では SiO₂は 4 配位 で存在するが,自身よりも塩基が低いガラス中では 6 配位 として存在するという興味ある結果を得た。網目形成酸化 物が複数含まれるガラスの例としてアルカリ土類アルミノ ホウケイ酸塩ガラス(MO・SiO₂・Al₂O₃・B₂O₃)がある。液 晶ディスプレーガラスとして利用されているものである。 このガラスについて ¹¹B, ²⁷Al, ²⁹SiNMR を測定した。M は アルカリ土類金属であるが比較のために M'₂O としてアル カリ 金 属 酸 化 物 も 用 い た。Fig. 16 は 0.188MO・ 0.673SiO₂・0.077Al₂O₃・0.062B₂O₃ 組成のガラスの ¹¹B NMR スペクトルである。¹¹BNMR スペクトルには 2 つの



Fig. 14 ²⁹Si NMR spectra of 30Na₂O \cdot 5 SiO₂ \cdot 65[(1-x)P₂O₅ \cdot xB₂O₃] glasses



Fig. 15 The relation between fraction of six-coordinatred Si atom in Na₂O-SiO₂-P₂O₅ glasses and optical basicity

シグナルが見られる。ひとつは中心対称性の良いシグナル,もうひとつはその両側に現れる幅の広い シグナルである。前者は4配位ホウ素であり,後者は3配位平面構造のホウ素である。同一組成であ りながらその形状は異なっている。ナトリウムの場合は中心の配位ホウ素のシグナルのみ観測される が,カルシウムの場合には3配位のシグナルが強くなる。Fig 17は0.139MO・0.673SiO2・(0.188x)Al₂O₃・x B₂O₃の組成のガラスの4配位ホウ素の分率ケイ素のQ₃の分率の関係を示したものである。 これを反応式で示せば

 $Si(Q_3) + B(Q_3) \Rightarrow Si(Q_4) + B(Q_4)$

 $K = [Si(Q_4)] [B(Q_4)] / [Si(Q_3)] [B(Q_3)]$

となる。Kの値はMgO (0.04±0.04) < CaO (0.3±0.1) < SrO (1.1±0.3) < BaO (4.0±0.4) < Na₂O (8.0 ±3) < K₂O (18±5)となり, この順に B₂O₃ との反応性は増す結果が得られた。B₂O₃ は SiO₂ よりも酸 性度が高いといわれており, B₂O₃ との反応性が塩基性酸化物の塩基度の序列と考えれば上記順に塩基 度が増すということになる。



Fig 16 ${}^{11}B$ NMR spectra of 0.188MO \cdot 0.673SiO₂ \cdot 0.077Al₂O₃ \cdot 0.062B₂O₃ glasses



Fig. 17 Relation between fractions of B(Q₄) and Si(Q₄) in 0.139MO • 0.673SiO₂ • (0.188 - x)Al₂O₃ • x B₂O₃ glasses

2.5 ガラス融体の酸塩基と酸化還元—清澄作用[11],[12]

酸化銀の溶解度(Fig. 2)は Na₂O の増加, つまり系が塩基性になるほど減少した。この反応は酸塩 基反応で記述できたが,別の側面から見ると,

 $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$

の酸化還元であり,酸素分子,酸化物イオンを加味した反応

2 Ag + $(1/2)0_2 \approx 2$ Ag⁺ + 0^{2-}

である。水溶液の場合水素イオン濃度 [H⁺]が系のもろもろの反応を支配しているのと類似して酸化物 イオン濃度(正式には活量,a(0²⁻))で系の塩基度を表すこともできる。0²⁻の濃度増加は上の平衡を 左にずらす。つまり銀が析出することになる。酸化還元と酸塩基は表裏一体である。融体の酸化還元 と清澄に関する研究を中心に述べる。清澄とはガラス製造のときに溶融炉の中で発生する泡を効果的 に除去する,ガラス製造のおいて重要の過程である。この際,清澄剤としてアンチモンや砒素イオン, 硫酸ナトリウムなどが利用されてきた。この中で,砒素やアンチモンは環境問題から制約を受けてお り,新しい清澄剤の探索が必要になっている。そのためにも,清澄作用のメカニズムを整理し,なぜ アンチモンや砒素イオンが効果的なのかを明らかにする必要がある。筆者はこの目的のためにガラス 中に少量溶かした多価金属イオンの酸化還元を電気化学のひとつの手法であるボルタンメトリーを用 いて検討した。



Fig. 18 Schematic cell assembly for voltammetry

Fig. 18 にあるようなセルを用いた。ボルタンメトリーによって得られる電流一電位曲線について簡単に記す,アンチモンイオンを例にとって書くと,

(1/2) $O_2 + 2 e = O^{2^-}$ (参照極: Reference electrode)

 $Sb^{5+} + 2 e = Sb^{3+}$

(作動極: Working electrode)

が基本となる。2つの式を組み合わせると

 Sb^{3^+} + (1/2) O_2 = Sb^{5^+} + O^{2^-}

となり,先のAgの場合と同様である。参照極はPt線で気(酸素ガス)・液(酸化物イオン)・固(白金線)界面を広くとるように融体表面で折り曲げている。作動極は先端をループ状にした白金線,対極は白金るつぼそのものである。初期電位(通常は0ボルト)から参照極から測った作動極の電位が一定速度で変化するように対極に電圧をかけるとともに,一定の高さのパルス上電圧をかけて測定すると,電流一電位曲線が得られる。電位は以下の式で与えられる。



Fig. 19 Variation of peak potential with oxygenpressure over the 16Na₂O · 10SiO₂ · 74SiO₂ glass

$$\begin{split} \mathbf{E} &= \mathbf{E}^{o'} + (\mathbf{RT}/2\mathbf{F}) \ln [\mathbf{Sb}^{5+}] / [\mathbf{Sb}^{3+}] + (\mathbf{RT}/4\mathbf{F}) \ln \mathbf{p}(\mathbf{O}_2) \\ \mathbf{E}_{1/2} &= \mathbf{E}^{o'} + (\mathbf{RT}/4\mathbf{F}) \ln \mathbf{D}(\mathbf{Sb}^{3+}) / \mathbf{D}(\mathbf{Sb}^{5+}) \end{split}$$

Dは拡散係数であって、両イオンの拡散係数の値が等しいとすると

 $E_{1/2} \doteq (RT/2F) \ln [Sb^{5+}] / [Sb^{3+}] + (RT/4F) \ln p(O_2)$

となり,ピーク電位(半波電位, E_{1/2}と呼ぶ)から両イオンの濃度比を求めることができる。 Fig. 19 は酸素分圧を純酸素から空気(0.21 atm)に切り替えたときのピーク電位の応答性である。 (RT/4F) ln p(O₂)分だけ変化するが,理論値 47 mV に対して実験値 45 mV を得た。これより参照極が 理想どおりに働いていることが確認できる。Fig. 20 は 16Na₂O・10SiO₂・74SiO₂ ガラスに対しての, 電流一電位曲線の内 Sb⁵⁺→Sb³⁺のピーク位置から 半波電位を温度に対してプロットしたものである。 半波電位が0 mVのときガラス中の Sb³⁺と Sb⁵⁺の濃 度は等しくなる。温度が上昇すると Sb³⁺の濃度が増 すことが分かる。なお、●印は原料に市販の試薬か ら調整したもの、■印は同じ組成のカレットであり これは筆者が参加していた「新エネルギー・産業技 術総合開発機構―ニューガラス高温物性の評価方法 の標準化、ニューガラスフォーラム、日本規格協会」 における標準ガラス試料であるである。ガラス溶融 時には原料の分解、気相ガスの混入などにより多く の泡が融体内に存在する。大きな泡は上昇して消滅



Fig. 20 Relationship between $E_{1/2}$ and temperature for $16Na_2O \cdot 10SiO_2 \cdot 74SiO_2$ glass

するが、粘性の高い融体なので微小泡は内部に残ってしまう。清澄剤はこの泡を効果的に系外へ出し てしまう働きをもつ。アンチモンや砒素イオンは温度上昇とともにその酸化還元平衡は低イオン側へ 移動する。このとき発生する酸素ガスが小さな泡に取り入り泡を大きくし、上昇を助けることになる。 一方、ガラスを形成するために温度を下げると平衡は酸化側へ移り、まだ残存している酸素ガスを取 り組んでガラス骨格に入り込む。今回調べたアンチモンの場合、半波電位がガラス製造の作業温度領 域で0Vを通過している。このように融体の温度範囲で極端に酸化側、還元側にあるようなイオンは 清澄剤として適さず、アンチモンが最適である理由が示された。当然酸化還元平衡はガラス融体の



Fig. 21 Schematic model of fining used antimony ion as a refining reagent



Fig. 22 The bubbles in glass : upper. noSb, lower, 01 g Sb in 100 g glass

塩基度にも依存するので、様々なガラス融体での、金属イオンの酸化還元平衡の研究の必要性が認識 された。Fig. 21 に清澄作用の簡単なメカニズムを記した。Fig. 22 の写真は今から 75 年ほど前の文献 にあった、アンチモンイオンを入れたときの泡の除去効果である。^[13] 爾来、泡の除去技術は飛躍的に 向上してきているが、液晶ディスプレーガラスなど光学ガラスの多くは高粘度の融体から作成しなけ ればならず、泡抜きは依然として厄介なプロセスである。

3. まとめ

酸化物の塩基度の序列が横川によって提出されている。Table 2 の左側である。これは主とし融体の 熱力学的手法によって導かれたものであるが、今までに紹介したガラスのスペクトロスコピーの結果 の理解に大いに役立つ。P₂O₅ が酸として一番強く、ついで Al₂O₃, B₂O₃, SiO₂ と続いていく。Al₂O₃ が強い酸とされているのは奇な感じがするが、理由がある。リン酸ガラス中では 6 配位で存在するこ とが蛍光 X 線で指摘されているが、ケイ酸塩やホウ酸塩ガラス中の Al イオンは NMR などの結果より 4 配位で存在する。そのためには電気的中性を保つために 1 価の陽イオンを伴う必要がある。Al₂O₃ がガラス系に溶けるためには Na₂O のような塩基性酸化物と優先的に反応する必要がある。先に述べ た、Al₂O₃を含むガラスでも加えた Na₂O は Al₂O₃ と反応し、残った Na₂O が SiO₂ と B₂O₃ と塩基度の 違いに従い反応していることが示唆されている。SiO₂ と B₂O₃の塩基度の違いも NMR スペクトルに よって証明される。

Table 2 The strength of acids and their conjugated bases of various oxides ^[14] (酸は上部ほど酸性度が高く共役塩基は下部ほど塩基度が高い)

酸	共役塩基	反応式〔例〕
P_2O_5	PO_3^-	$P_2O_5 + Si_2O_5^{2-}(Q_3) = 2SiO_2(Q_4) + 2PO_3^{-}$
Al_2O_3	AlO^{2-}	
B_2O_3	${ m B_8O_{13}}^{-1}$	$4 B_2 O_3 + Si_2 O_5^{2^-} (Q_3) = 2 SiO_2 (Q_4) + B_8 O_{13}^{2^-}$
WO_3	$\mathrm{WO}_{4^{2^{-}}}$	
$B_8O_{13}2^-$	$\mathrm{B_4O7^{2^-}}$	
${ m SiO}_2$	${ m Si_2O_5^{2-}}$	$2 \operatorname{SiO}_2 (Q_4) + \operatorname{Na}_2 O = \operatorname{Si}_2 O_5^{2^-} (Q_3) + 2 \operatorname{Na}^+$
PO_3^-	$\mathrm{P_2O7^{2^-}}$	
H^+	H_2O	
$\mathrm{Si}_2\mathrm{O}_5{}^{2^-}$	${ m SiO_{3^2}}^-$	$Si_2O_5^{2^-}$ (Q ₃) + Na ₂ O = $SiO_3^{2^-}$ (Q ₂) + 2 Na ⁺
${ m B_{4}O_{7}}^{2-}$	$\mathrm{B}_2\mathrm{O}_5{}^{4-}$	
CO_2	$\mathrm{CO}_{3^{2^{-}}}$	
$P_2O_7^{2-}$	$PO_{4^{3^{-}}}$	
${ m SiO_{3^2}}^-$	$\mathrm{Si_2O_76^-}$	$2 \operatorname{SiO}_{3^{2^{-}}}(Q_{2}) + \operatorname{Na}_{2}O = \operatorname{Si}_{2}O_{7^{6^{-}}}(Q_{1}) + 2 \operatorname{Na}^{+}$
$\mathrm{Si}_2\mathrm{O}_7\mathrm{^{6^-}}$	${ m SiO_{4^4}}^-$	$Si_2O_7^{6-}$ (Q ₁) +2 Na ₂ O = 2 SiO ₄ ⁴⁻ (Q ₀) +2 Na ⁺
Fe^{2^+}	FeO	
Mg^{2^+}	MgO	
H_2O	OH^-	
Ca^{2^+}	CaO	
Na^+	Na_2O	

今回紹介した様々な実験より,最初に記したもろもろの問題点(Table 1)がどれだけ解決されたか, 心許ないが,ガラスの酸塩基ならびに酸化還元の研究は,材料探索のひとつの目安となるとともに, スラグを始めとする金属化学,マグマの研究にも大いに役立つものと思っている。

謝辞:研究を遂行できたことを,北海道大学元学長丹羽貴知蔵先生並びに横川敏雄名誉教授,愛媛大 学山下浩准教授に感謝いたします。また,多くの学生の皆さんのご協力にも感謝します。

引用文献

- T. Maekawa, T. Yokokawa and K. Niwa, "Solubility of Ag₂O in Na₂O-B₂O₃ Melts", Bull. Chem. Soc. Japan, vol. 42, pp. 677-681, 1969
- [2] T. Maekawa, N. Kikuchi, S. Sumita and T. Yokokawa, "X-Ray Fluorescence Spectroscopy of Binary Silicate Glasses", Bull. Chem. Soc. Japan, vol. 51, pp. 780-782, 1978
- [3] 前川 尚,"蛍光 X 線を用いる状態分析のスラグ,ガラスへの応用",日本金属学会会報,第 24
 巻,186-192 頁,1985
- [4] 前川 尚,内田 久,岩野恵理子,横川敏雄,"アルミニウムイオン及び塩化物イオンを含むホウ 酸塩ガラスのX線照射効果",窯業協会誌,第92巻,398-404頁,1984
- [5] 前川 尚,佐藤淑代,横川敏雄,"ハロゲン化物イオンを含むアルカリホウ酸塩ガラスに生じる V_k中心の吸収スペクトル,窯業協会誌,第93巻, 30-37頁, 1985
- [6] T. Maekawa, T. Yokokawa, S. Sawamura, M. Kitaichi and M. Katayama, "Pullse Radiolysis Studies of oxide Glasses", J. Non-crystalline Solids, vol. 95&96, pp. 693-700, 1987
- [7] H. Maekawa, T. Maekawa, K. Kawamura and T. Yokokawa, "The Structural groups of alkali silicate glasses determined from ²⁹Si MAS-NMR", J. Non-crystalline Solids, vol. 127, pp. 53-64, 1991
- [8] H. Yamashita, H. Yoshino, K. Nagata, I. Yamaguchi, M. Ookawa and T. Maekawa, "NMR and Raman Studies of Na₂O-P₂O₅-SiO₂ Glasses—Six-coordinated Si and Basicity—", J. Ceramic Soc. Japan, vol. 106, pp. 539-544, 1998
- H. Yamashita, K. Inoue, Y. Nakajin, H. Inoue and T. Maekawa, "Nuclear magnetic resonance studies of 0.139MO(or M²₂O) 0.673SiO₂ (0.188-x)Al₂O₃ xB₂O₃ (M=Mg, Cs, Sr and Ba, M²=Na and K) glasses, J. Non-crystalline Solids, vol. 331, pp. 128-136, 2003
- [10] T. Maekawa, "Chemical Reactions Occurred in Oxide Glasses and Their Melts and Evaluation by Acid-Base Concept : NMR Investigation of Multi-Component Silicate Glasses (Special Article, The 58Th CerSJ Awards for Academic Achievements)", J. Ceramic Soc. Japan, vol. 112, pp 467-471, 2004
- [11] H. Yamashita, S. Yamaguchi, R. Nishimura and T. Maekawa, "Voltammetric Studies of Antimony Ions in Soda-lime- silica Glass Melts up to 1873K", Analytical Science, vol. 17, pp. 45-50, 2001
- [12] 前川 尚, "ガラスと泡", New Glass, vol. 21, no. 6, pp. 4-9, 2006
- [13] Von E. Zschimmer and L. Ernyei, "Über die Läuterung von Natron-Kalk-Silikatglas durch Antimon(3)Oxyd, Sprechsaal, vol. 65, pp. 177-179, 1932
- [14] 横川敏雄、"高温融体の化学--溶融酸化物の酸・塩基と化学構造"、アグネ技術センター、1998